INSPECTION DEVICE OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

Publication number: JP2000180809 Publication date: 2000-06-30

Inventor: ADACHI KATSUMI

Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international: G02F1/136: G01R31/02: G02F1/13: G02F1/133:

G02F1/1365; G02F1/1368; G09F9/30; G09G3/20; G09G3/36; G02F1/13; G01R31/02; G09F9/30; G09G3/20; G09G3/36; (IPC1-7): G02F1/13; G01R31/02; G02F1/133: G02F1/1365: G09F9/30: G09G3/20;

G09G3/36

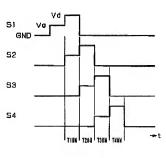
- European:

Application number: JP19980362628 19981221 Priority number(s): JP19980362628 19981221

Report a data error here

Abstract of JP2000180809

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to inspect liquid crystal display panel by very few contacts by inspecting an output of a signal line drive circuit and detecting a disconnection of a signal line by detecting a current flowing through an inspec tion line. SOLUTION: The drain of an inspection transistor is connected with the signal line: the gate is connected with an adjacent signal line; and the source is connected with a detecting circuit in common. Waveforms corresponding to the drain and the gate are seguentially shifted and applied to them, and only a pertinent transistor is brought into conduction and inspected during a specific time. For example, since the signal line S1 is impressed with Vd when T1 is ON, and the signal line S2 is impressed with Vg, and the others are 0 volt, only the transistor T1 for inspection is conducting, and the others are switched off. It is possible to identify the state of the signal line S1 by measuring the current flowing through the inspection circuit for this period. Next, the transistor T2 is brought into conduction by applying a voltage shifted to the right, to measure the signal line S2. Thus, all the lines can be inspected.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list

1 family member for: JP2000180809

Back to JP2000180809

Derived from 1 application

INSPECTION DEVICE OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

Inventor: ADACHI KATSUMI Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD EC: IPC: G02F1/136; G01R31/02; G02F1/13 (+18)

Publication info: JP2000180809 A - 2000-06-30

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本II幹許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特謝2000-180809

(P2000-180809A) (43)公開日 平成12年6月30日(2000,6,30)

(51) Int.Cl. ⁷		戲別記号		FΙ				テーマコート*(参考)
G 0 2 F	1/13	101		C 0 2 F	1/13		1.01	2 G 0 1 4
G 0 1 R	31/02			C01R	31/02			2H088
G 0 2 F	1/133	550		G 0 2 F	1/133		550	2H092
	1/1365			G09F	9/30		3 3 3	2H093
G09F	9/30	333		C09G	3/20		670A	5 C O O 6
			樂杏詩求	未被求 被	党項の数4	OT.	(全 5 百)	最終質に続く

(21)出願番号

特願平10-362628

(22) HWG FI

平成10年12月21日(1998, 12, 21)

(71) 出題人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 足達 克己

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(74)代理人 10009/445

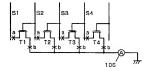
弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 被品表示パネルの検査装置

(57)【要約】

【課題】 線順次方式の場合、従来の検査構成では信号 ラインの断線と駆動回路の検査ができなかった。 【解決手段】 検査トランジスタのゲートを隣接信号ラ インに接続し、該当信号ラインの検査トランジスタのみ 導通状態になるよう信号ラインの波形を順番にシフトさ せる.



【特許請求の範囲】

【請求項1】 マクティブ方式の定差タイン駆動回路と 信号タイン駆動回路を基板に一体集構した液晶表示パネ いたおいて、前記信号タイン駆動回路が線頭改大式で出 力され、各信号ラインにドレインないレソース端子を接 続しゲート端子を胸接信号ラインに接続し、残りのソー スないレドレイン端子を検をプレビ共通接続した検査 トランジスタを設け、前記検査ラインに流れる電流を検 出して信号タイン駆動回路の出力検査と信号ラインの斯 級を検討する情報表示で水人の検査を誘

【請求項2】 検出動作後、検出トランジスタのソース ないしドレインを切断し画像を映出することを特徴とす る請求項1記載の液晶表示パネルの検査装置。

【請求項3】 検出トランジスタのソースないしドレイ ン場子と信号ラインの間に検出モード切り替えトランジ スタを設け、検出動作後は切り替えトランジスタを運断 することで画像を映出することを特徴とする請求項1記 韓の済品表示パネルの検査装置。

【請求項4】 検出トランジスタと検査ラインの間に検 出モード切り替えトランジスタを設け、検出動作後は切 り替えトランジスタを遮断することで画像を映出するこ を特徴とする請求項1記載の液晶表示パネルの検査装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブ方式の 特に駆動国際を一体化した液晶表示パネルに関し、線順 次で信号ラインを駆動する方式であっても、信号号イン 駆動回路と信号ラインの断線をアレイ段階で数個のコン タクトで検出できる検査装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の点順次を使用した駆動回路一体型 の液晶表示パネルの構成例を図5に示し、図と共に説明 する。101は信号側シフトレジスタであり、Hスター ト信号をドットクロック信号の周期でシフトし映像のビ デオ信号をサンプリングするタイミングを発生する。1 0.2 はアナログスイッチであり、シフトレジスタ1.01 の出力タイミングでビデオ信号を信号ラインS1からS nへ順次書き込んでいく。この動作で点順次方式と称さ れる。103は走査ライン駆動回路で動作としてはVス タート信号をラインクロック信号の周期でシフトするシ フトレジスタと各段に接続されたバッファからとなる。 104は液晶表示パネルであり、各画素は画素トランジ スタと 画素電極からなる。105は検査回路であり、検 査モード信号で検査時と通常の画像映出時の切り替えを 行う。その具体例は図6に示す。106は検出回路であ り検査回路105からの出力を検出してシフトレジスタ 101とアナログスイッチ102からなる信号ライン駆 動回路の動作と信号ラインの断線を判定する。

【0003】図6に検査回路105の具体構成例を示

す。各信号ラインS1〜S3には検出トランジスタでは 1〜Td2のドレインが接続され、ソースは検出問路1 (1)のに実通接接される。ゲートは検査モード信号に共通 接載され、検査時点との信号はHighであためたい ランジスタで101〜Td3は全で発動運搬をとからない る。ここで点順次中分とに信号ラインに初期のVから数V のVはを順次シアトさせて印加する。ある順間には信号 ラインにVは分明期されているのは1本のかであり、こ のときの検出回路の電流を図ることにより信号ライン筋 動画路の動作の有能と信号ラインの映像の有無が特定で さる。これにより信号ラインの検査がアレイ状態 で可能となっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前途の 動作は点順次ゆえになされるものである。それに対して みれの大型化。高新組度化に作りは順次では信号サイン の書き込み時間に制約があり、線順次方式で信号ライン を書き込む方式が近年実用化されつつある。精波例を図 7に示す、図7において関ちと同機能のものは用一番号 をつけ説明を省略する。110はサンアルホールド回路 ものあり、シフトレジスタ101のイミングでサンアル されたビデオ信号を線順次で一括して信号ラインに載さ 込む、その場合従来の図6に示す検出トランジスタを単 絡に並べる方式では、同時に全信号ラインに載圧がか るため各信号ラインごとの駆動回路の不具合や断線は検 出できない。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、アクティブ方式の沈をライン駆動回路を直続に 体保積した結晶を示ける小において、前記信号ライン 駆動回路が線順次方式で出力され、各信号ライン 駆動回路が線順次方式で出力され、各信号ラインにドレインないしソース端すを接続しゲート端子を隣接し手を 力くに接続し、現りのソースないしドレイン端子を検定 ラインに注動は験した検査トランジスタを設け、順記検 走ラインに流れる電流を検出して信号ライン駆動回路の 出力検査と信号ラインの順級を検出する。

[0006]

「発卵の火地の外態」本界卵の検索関係と関1に示す。 木形乳は検査トランジスタのドレインを該当信号ライン は接続し、ゲートを開接信号ラインに接続し、ソースを 検出側路へ共通接続するものである。この時の信号ライ ンの後形を図2に示す。ドレイン、ゲーに相当する波 形を順次シフトに加ま、特定時間には該当する検査ト ランジスタのみ導通させて検査するのである。例えば図 2のT1のN開間は信号ラインS1にはV4が、信号ラ インS2にはV2が加加され極化しであるので終号 ランジスタT1のみ導通し、他は遮断状態である。この 期間の検出曲路に流れる電流を測定すれば信号ラインS の女服が特性できる。水と右にシフトした電圧を加え の女服が特性できる。水と右にシフトした電圧を加え 検出トランジスタT2を導通させて、信号ラインS2を 測定する。このようにして全ラインを検出できる。

【0007】検査終了後は映像により信号ラインの電位 は特定できないので検査トランジスタを遮断状態にする 必要がある。そこで図1に示すュ点のドレインないしb 点のソースをレーザー等で切断すれば良い。

【0008】ただし、量産工程で全てのラインを切断す るのも煩雑である。そこで切断せずとも検査トランジス タを遮断する手段を設けた例を図3、図4に示す。図3 には検査トランジスタT1のドレイン側に遮断トランジ スタTK1を設けた例であり、検査時には検査制御モー ドに電圧を印加し遮断トランジスタを導通させ、図1相 当の検査を行うが、検査後は検査制御モードを信号ライ ンの最低電位よりもさらに低くし遮断トランジスタを遮 断する。これにより検査トランジスタはゲート電位に関 係なく電流が流れないので画像に対する影響を排除する ことが可能となる。図4は検査トランジスタT1のソー ス側に遮断トランジスタTK 1を設けたものであり、動 作としては図3とほぼ同等である。これらの例は図6の 従来例よりもトランジスタが2段に直列接続されるの で、通常動作時の検査トランジスタのリークによる画質 劣化の問題が少ないという利点もある。

【0009】以上、検査トランジスタ、遮断トランジスタともにnチャンネルタイプのトランジスタを例にとり

説明したが、導通と連筋の動作であるので検出回路側を グランドでなく高電位側に設定しても検査できる。その さいソースとドレインの標記が反対となるが動作として 本質的に同一であるのは言うまでもない。

[0010]

【発明の効果】未発明によれば縁順次方式の際動画路で あっても、ごく少数のコンタクトだけで信号ラインの所 線と信号ライン服動回路の出力状態の検査が可能とな る、遮断トランジスタを設けることで外部から検査を一 ド制脚信号を切り替えて検査動件と画像映出を両立する ことが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による検査回路の基本構成図

【図2】図1の動作波形図 【図3】本発明の別な構成図

【図4】本発明の別な説明図

【図5】従来の液晶表示パネルの構成図

【図6】従来の検査回路の構成図

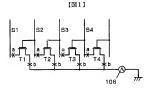
【図7】線順次方式の液晶表示パネルの構成図 【符号の説明】

S1~S4 信号ライン

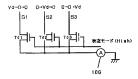
T1~T4 検査トランジスタ

106 検出回路

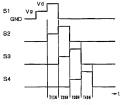
,

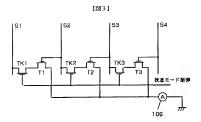


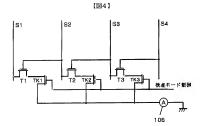


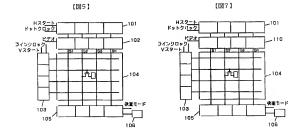


[図2]









フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FI		(参考)
G09G	3/20	670	G 0 9 G 3/36		5C080
	3/36		GO2F 1/136	500	5C094

Fターム(参考) 2G014 AA02 AB21 AC07

2H088 EA02 FA13 FA30 HA02 HA06

HA08 MA16

2H092 GA32 JA24 JB77 MA30 MA35 MA57 MA58 NA27 PA06

2HO93 NA16 NA43 NB08 NB12 NB23

NC12 NC34 NC59 ND56 NE03

5C006 AA01 AC02 AC11 AF64 AF65 BB16 BC06 BC20 BF03 BF11

BF31 EB01 FA20 5C080 AA10 BB05 DD15 FF11 GG08

JJ02 JJ03 JJ04 5C094 AA42 AA45 AA48 BA03 BA43

094 AA42 AA45 AA48 BA03 BA43 CA19 DB08 DB10 EA03 GB10